This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 04.10.1985

(51)Int.Cl.

HO1L 23/48 H01L 23/28

(21)Application number: 59-050939

(22)Date of filing:

19.03.1984

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(72)Inventor:

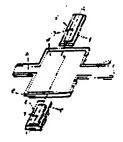
TANIGAWA TAKAHIRO NAKAZAWA HIROSHI

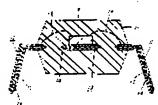
(54) LEAD FRAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface

with the resin.
CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer !1 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60195957

PUBLICATION DATE

04-10-85

APPLICATION DATE

19-03-84

APPLICATION NUMBER

59050939

APPLICANT : HITACHI LTD:

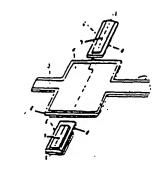
INVENTOR: NAKAZAWA HIROSHI;

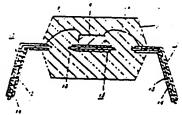
INT.CL.

H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE

: LEAD FRAME





ABSTRACT: PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

> CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

⑪日本国特許厅(JP)

①特許出際公開

@公開特許公報(A)

昭60 - 195957

MInt, CI,

說別記号

厅内整理番号

@公開 图和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

60発明の名称

リードフレーム

砂特 觀 昭59-50939

会出 取 昭59(1984)3月19日

60 眀

谷川

太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

の発 男 者

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⊕ 四

株式会社日立製作所

弁理士 高橋 外1名 明夫: の代理

発明の名称 リードフレーム

- 1. 何面に突出部を設けて成ることを特徴とする リードフレーム。
- 2. 放記リードフレームがプラステックモールド | 用りードフレームである、券許健康の転間第1項 記載のリードフレーム。

発明の評価な似男

(技能分析)

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの世差性を良くし、対止性のよい保証 對止氫半導体整置を得ることができるリードフレ ームに関する。

リードフレームの構造の一例としては第1回に ボナごときものが危知である(工業調査会刊 I I C 化実装技術 J P 1 3 7~ P 1 5 0 など)。 第 1 歯に て、1は半導体ナップをマワントするメブ、2は この人プを吊っている人プ吊りリード、3は半半

体チップの内部配額をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。 このリード側の電圧及 び半導体チャブ側の電極をコネクメワイヤを用い て、足知の短音故ポンディング法などによりポン ディングして電気的装鉄を行った後に、概頼(レ ジン)を見知のトランスファーモールド佐などに より半導体テップやポンディング都上にモールド し、リード3を切断成形するなどして供給剣止群 の半導体拡張を得ることができる。

ところで、かかる保証例止症半導体無理にあっ ては、リードフレームとレジンとの世紀性を良好 化し、耐止性(耐圧性)を向上させ、保収度を向 上させることが必要であり、近時は半導体ティブ の大形化に件ない。剣止巾が増々鉄くなっており、 これら事族の重要性も増大している。

従来のこのような佐野野正型の半導件収集化化 用されるリードフレームにあっては、その便配が フラットに検収されており、リードフレームとレ ジンとの密着性が不足し、対止性、信服度の向上 という色で防圧があることがわかった。

(現明の目的)

本発明はリードフレームとレジンとの世界(扱 他) 医数を増大させて、リードフレームとレジン との世界性を良好にし、好止性を原上し、信数反 の高い表面野止型半導体保健を得ることができる リードフレームを提供することを目的としたもの である。

本発明の対配ならびにそのほかの目的と断状な 特定は、本質証券の配置および気付配面からあき らかになるであろう。

(発射の転張)

本風において見示される発明のうち代表的なものの数据を表単に収明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本見明ではリードフレームの食匠に 取付けを行い、レジンとの要無面を増大させ、リードフレームとレジンとの医療性を良好にし、リードフレーム芸匠食増大によるリータバスの伴長 をはかって外部からの原文等の使通性異価の使入 の半導体チェブへの製造時間を長くして、剣止性 を配上させ、製品再会を整念し、信息性を反上させることに成功した。

(実施供)

次に、本発界を見越例に基づき放射する。 第2回は本発明リードフレームの研究的決略。 第3回は第2回1-1部所の数を示す。

餌く区は不見勢リードフレームを使用して広る

核節對止型半導体を置の断面図を示し、餌を図にて、9 位半導体チャブ、10 はコネクタワイヤ、11 は核節對止体、12 はリードフレームで半導体テァブ9 を存載しているタブ13、及び半導体チャブ9 の内部配脳をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14 にはそれぞれ交出部15 が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば4270イ合金により課成される。半導体チャブ9は、例えば
シリコン単語品基板より成り、 足知の技術によっ
て、このチャブ内には多数の関節象子が形成され、
1つの回路機能を与えている。 回路象子は例えば
絶数ゲート 医電界効果トランジスタ (MOSトランジスタ)から成り、 これらの回路象子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネタタフイヤ10は、例えばアルミニウム (人名) 辞級により様成される。

」 概能対比体11は、例えばエポキン樹脂により 構成され、足知のトランスファーモールド性など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実践例を示し、第2位に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の関係で決方向に 複数の超乗の例形16を設けて成る実施例を示す。 近時、減4位に示すような概能が止し、リード14 の実証が止体11に提込まれる長さが次額に近く なってきている。そうすると、リード14を新命 げて前4位のに示すような新曲げリードとするから が世界によりたが中るみ、リードが中でシンから よりっぱり出されることになる。かかる関節16を 設けることにより、より一層、リードフレームと レジンとの世界性を向上し得る。

〔劝 表〕

(1) リードフレームの切断部に良何けを行ない。 毎回に突出記を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの思考に気が増大し、 リードフレームとレジンの思考性の向上が殴られる。

(2) 世角を取り増大により、レジン量が増大し、

7月年60-195957(3)

(5) リードフレームの側面に突出部を設けることに加えて、第5回に示すように、リードの上面に 側部を形成することにより、より一層リードフレームとレジンとの使用性が成上させることができ、 さらにリード折白げ成形に設し、リードがゆるんだり、当野野止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に数明したが、本発明は上記実施 例に限定されるものではなく、その摂旨は逆原し ない範囲で建っ変更可能であることはいうまでも ない。

例えば、就配実施例では、リードフレーよ何面 全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 都を設けても差支えない。又常配実施例では問題 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 (利用分数)

本発明はデェアルインライン(DIL)タイプのパッケージの位、フラットパッタタイプのパッケージなど他の複数対止型半導体模数にも適用することができ、複数対止型半導体模型全数に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 型面の使用な数明

第1回はリードフレームの文法例を示す平断に、 第2回は本発明リードフレームの要配的表に、 第3回は第2回I-I銀新面面、

第4回は本発明リートフレーAを使用して成る 樹脂射止型半導体製度の断距感、

第5回は本発明の他の実施例を示すリードフレームの平面のである。

1 … タブ、2 … タブ吊りリード、3 … リード、4 … タブ、5 … タブ吊りリード、6 … リード、7 … 内野穴、8 … 央出部、9 … 半導体テップ、10 … コネタタワイヤ、11… 関節対止体、12 … リードフレーム、13 … タブ、14 … リード、15 … 突出部、16 … 決記。

代理人 分型士 高 縣 朔 失

